高周波チューナブルデバイス用プリンタブル材料の開発

電子技術課 坂井雄一 中央研究所 角田龍則 企画管理部 二口友昭

1. 緒 言

電子機器の小型化に伴い、機能の複合化、部品の内蔵化に関する技術が発達してきている。電子機器内部で用いられるキャパシタの容量を電気的に変更することができれば、チューナブルフィルターなどへの応用が可能となり、部品点数の削減に有効である。また、電子部品の作製に関し、電極で使用される貴金属の卑金属への置き換えや材料ロスの少ない作製工法に対する要望がある。本研究では、材料ロスの少ないスクリーン印刷法により、卑金属電極を有し、電圧による容量の変更が可能な高周波用チューナブルキャパシタを作製することを目的とする。今回は、材料としてBa_(1-x)Sr_xTiO₃系材料を選択し、卑金属電極に対応した組成と高いチューナビリティーを得るための組成について検討した。

2. 実験方法

BaTiO₃, SrTiO₃, MgCO₃, CaCO₃, SrCO₃, BaCO₃, MnO₂を出発原料とし、Ba_(1-x)Sr_xTiO₃(x=0.3, 0.4)に = 1 - 4)添加となるように秤量,混合し,1200°C2h で仮焼, 粉砕し, 原料粉末を合成した. この粉末に エチルセルロース系のビヒクルと溶剤を混練し、ス クリーン印刷用のペーストとした. 基板にはジルコ ニア基板を用い、Niペーストを印刷、還元雰囲気に て1370℃1hの焼成を行うことで下部電極を形成し た. この基板に作製したペーストをスクリーン印刷 し脱バインダーの後,3%H₂-N₂雰囲気にて1370°Cで 2hの焼成を行った. 印刷から焼成の工程を2回繰り 返した後, Niペーストをスクリーン印刷し, 還元雰 囲気にて1350℃1hの焼成を行うことで上部Ni電極 を形成した. 焼成後の厚膜の厚みは約20μmであっ た. 図1に(Ba,Sr)TiO3の単位格子の模式図を示す. A サイトには Sr^{2+} もしくは Ba^{2+} が、Bサイトには Ti^{4+} が 位置している. 作製された厚膜については, X線回

折測定および電気特性測定による評価を行った.チューナビリティーは以下の式(1)にて計算した.

Tunability(%) =
$$\frac{C(0) - C(E)}{C(0)} \times 100$$
 (1)

C:キャパシタンス(F), E:印加電界(V/ μ m)

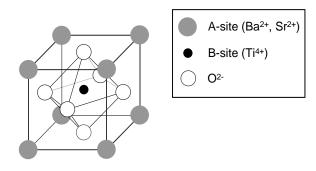


図1: (Ba,Sr)TiO₃の単位格子模式図

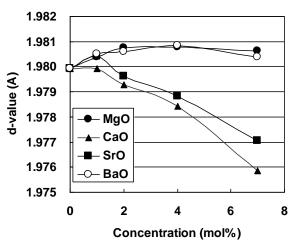


図2: d値の酸化物添加量依存性

3. 実験結果, 考察

 $Ba(Ti,Zr)O_3$ 系材料において、CaO、SrO、BaOの添加が耐還元性付与に有効であることが昨年度明らかになった $^{1)}$ ことから、同じペロブスカイト構造を有する $Ba_{0.6}Sr_{0.4}TiO_3$ においても、2価の陽イオンの添加が耐還元性付与に有効と考え、MgO、CaO、SrO、BaOの添加について検討した。無添加の厚膜は還元雰囲気での焼成によって還元し、電気特性の測定ができなかったが、1mol%以上添加したものは耐還元性を示した。図2に $Ba_{0.6}Sr_{0.4}TiO_3$ 系厚膜の200ピークのd値の添加物依存性を示す。Shannonのイオン半径

によると、 Mg^{2+} のイオン半径は Ti^{4+} よりも大きく、 Ba²⁺やSr²⁺よりも小さいことからMgOの添加量の増 加に伴うd値の上昇は、 Mg^{2+} がBサイトに置換してい ることを示している. 同様に考えると, Ca²⁺もしく は Sr^{2+} を添加した場合に、d値は添加量が少ないとき は上昇し,添加量の増加に伴い減少に転じているこ とから、少量の添加では Ca^{2+} もしくは Sr^{2+} はBサイト に置換し、添加量が増えるとAサイトにも置換した ものと考えられた. Ba²⁺の場合はAサイト, Bサイト どちらにも置換している可能性がある. BaTiO3系材 料の還元は、マイナス電荷を伴う酸素空孔の形成が 起源と言われており²⁾、2価の陽イオンがBサイトに 置換することで,酸素空孔で発生したマイナス電荷 を補償し、耐還元性が付与されたものと考えられた. そのため、いずれの添加物もBサイトへの置換が耐 還元性付与のキーとなっている可能性が高く, Ba²⁺ もBサイトに置換しているものと推察された. 各添 加物を4mol%添加した際のリーク電流特性を図3に 示す. MgO添加した材料が最も低いリーク電流であ った. そこで、MgOの添加量と電気特性について詳 細に検討したところ,2から4mol%の添加で大きなチ ューナビリティーを示すことが明らかとなった³⁾. さらに、耐還元付与のための添加物を2mol%のMgO に固定し、 $Ba_{(1-x)}Sr_xTiO_3$ (x=0.3, 0.4)のチューナビ リティーを比較した. その結果を図4に示す. x=0.3では0.4よりも高いチューナビリティーを示した. x=0.3では2V/ μ mといった比較的低い電圧でも約 65%といった大きなチューナビリティーを示した. 今後、焼成温度の低温度化やチューナブルフィルタ ーへの応用を検討する.

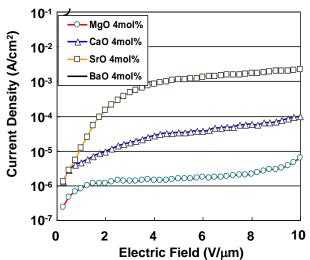


図3: MgO, CaO, SrO, BaOを4mol%添加したBa_{0.6}Sr_{0.4}TiO₃系厚膜のリーク電流特性

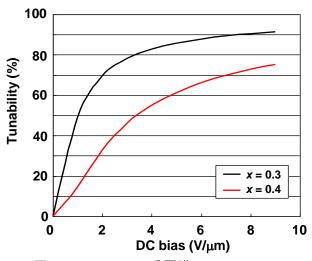


図4: Ba_(1-x)Sr_xTiO₃系厚膜(x=0.3, 0.4) のチューナビリティー

「参考文献」

- 1) 坂井ほか:富山県工業技術センター研究報告23(2009)104.
- 村田製作所編:セラミックスコンデンサの基礎と応用、オーム社
- 3) Sakai et al.: Jpn. J. Appl. Phys. 49 (2010)09MA12.

キーワード:強誘電体,チタン酸バリウムストロンチウム,耐還元,ニッケル

Development of Printable Materials Suitable for High Frequency Tunable Devices

Yuichi SAKAI, Tatsunori KAKUDA, and Tomoaki FUTAKUCHI (Toyama Industrial Technology Center)

 $Ba_{(1-x)}Sr_xTiO_3(x=0.3, 0.4)$ doped with MgO, CaO, SrO, or BaO thick films with Ni electrodes were prepared by screen printing. MgO, CaO, SrO, or BaO doping were effective for preventing $(Ba,Sr)TiO_3$ from reduction. The leakage current of $Ba_{0.6}Sr_{0.4}TiO_3$ thick films doped with 4 mol% of MgO were lower than those of thick films doped with CaO, SrO, or BaO. The tunabilities of $Ba_{0.6}Sr_{0.4}TiO_3$ and $Ba_{0.7}Sr_{0.3}TiO_3$ thick films with MgO concentrations of 2 mol% at an electric field of 9 V/ μ m were approximately 75% and 90%, respectively.